PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-043739

(43)Date of publication of application: 16.02.1996

(51)Int.CI.

G02B 21/00 G01N 21/64

(21)Application number: 07-125150

(71)Applicant: OLYMPUS OPTICAL CO LTD

(22)Date of filing:

24.05.1995

(72)Inventor: AIKATA TAKASHI

SHIMADA YOSHIHIRO

RI MASA

SASAKI HIROSHI

(30)Priority

Priority number : 06109678

Priority date: 24.05.1994

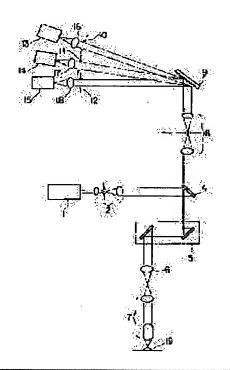
Priority country: JP

(54) SCANNING OPTICAL MICROSCOPE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a scanning optical microscope capable of fluorescence detection excellent in S/N and having no fluorescence crossover at the time of multiple coloring without using a filter or the like having wavelength depen dency as a photometry separation means.

CONSTITUTION: This microscope is equipped with a laser light source means(a laser light source 1, a beam expander 2, a dichoric mirror 4, an XY scanning optical system 5, a pupil projection lens 6 and a microscope 7) for projecting the laser beam of at least single wavelength or more so as to irradiate a sample 19, and the photometry separating mean for guiding the fluorescence emitted from the sample 19 to photodetectors 13, 14 and 15 corresponding to variable width slits 10 to 12 via a grating 9 arranged on an optical path for photometry and single or more variable width slits (10, 11 and 12).



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

29.03.2000

[Date of sending the examiner's decision of

17.12.2002

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision 2003-01004

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's 16.01.2003

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] A flying spot microscope characterized by providing the following A laser light source means to scan a laser beam of single wavelength at least, and to irradiate a sample Detection optical system which detects light from said sample Image formation optical system which carries out image formation of the light from said sample It is at least one slit in which adjustable is possible about width of face of light introduced into confocal drawing arranged in a focal location of this image formation optical system, at least one grating which divides into two or more wavelength fluorescence which passed this confocal drawing, a photodetector which detects light from said sample in which the spectrum was carried out by this grating, and this photodetector from said grating.

[Claim 2] Said laser light source means is a flying spot microscope according to claim 1 characterized by carrying out outgoing radiation of at least two or more waves of laser beams, and irradiating a sample.

[Claim 3] A flying spot microscope characterized by providing the following A laser light source means to scan a laser beam of single wavelength at least, and to irradiate a sample Detection optical system which detects light from said sample Image formation optical system which carries out image formation of the light from said sample A photodetector which detects light from a sample by which the spectrum was carried out with confocal drawing arranged in a focal location of this image formation optical system, collimation optical system which makes a parallel ray emission light which passed this confocal drawing, at least one dichroic mirror which is arranged behind this collimation optical system and carries out the spectrum of the fluorescence from said sample with the predetermined spectral characteristic, and this dichroic mirror

[Translation done.]

4

* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

PRIOR ART

[Description of the Prior Art]

Conventionally [<1st conventional example>], as a flying spot microscope in which fluorescence observation is possible, it is indicated by the U.S. Pat. No. 4997242 number specification, this performs a single or two fluorescence observation using the laser light source of single wavelength, and drawing 7 is drawing for explaining the 1st conventional example. As shown in drawing 7, the laser beam injected from the laser oscillation machine 24 is scanned by the optical scan member 25 described below.

[0003] That is, it is reflected by the beam splitter 23, and after carrying out a two-dimensional scan by galvanometer 46b and plane mirror 35b which constitute galvanometer 46a which constitutes the 1st galvanometer scanner, plane mirror 35a, concave mirrors 42a and 42b, and a galvanometer scanner, it glares on a sample through a microscope. After the fluorescence emitted in the sample following the optical path of reverse and passing a beam splitter 32 by this, it passes photomultiplier 30 at the time of single fluorescence, and the spectrum of the time of two fluorescence is carried out by the beam splitter 32, and it is respectively detected by a photomultiplier 30 and the photomultiplier 34. In addition, it has an ocular 27 and the diaphrams 31 and 33 for irises in addition to the configuration described above.

[0004] in the thing of such a configuration, after the fluorescence from the sample which is not a drawing example reflects an ocular 27, plane mirror 35b, and concave mirrors 42a and 42b, it becomes a parallel ray, and is reflected by plane mirror 35a, and it passes the diaphrams 31 and 33 for irises, and is detected by photomultipliers 30 and 34.

[0005] The confocal effect is acquired by the image formation optical system of the 1st conventional example described above taking the large optical path from diaphrams 31 and 33 to concave mirror 42a. Since the fluorescence from a sample becomes a parallel ray from concave mirror 42a before a photomultiplier 34 when an objective lens is a focal location, the light beam diameter led to a photomultiplier 34 is determined for the diameter of diaphrams 31 and 33. [0006] As shown in <2nd conventional example> drawing 8, the laser beam from a laser light source 1 The beam expander 2 which is the optical system for expanding to the beam diameter which becomes suitably A passage, After expanding a beam diameter, choose laser wavelength by the laser line filter 3 for choosing laser wavelength, and it is reflected with a dichroic mirror 4. XY polarization is carried out by the X-Y scan optical system 5, such as a galvanomirror, and through the pupil lens 6 and a microscope 7, a laser beam will be irradiated on a sample 19 and will carry out the beam scan of the sample 19.

[0007] The spectrum of the light which passed return and a dichroic mirror 4 is carried out with a dichroic mirror 64 in a path with the fluorescence from a microscope 7 to [path] a dichroic mirror 4 from the sample 19 excited by this, and one side passes along the image formation lens 71, and is detected by the photodetector 15 through the confocal drawing 74.

[0008] Similarly, it is reflected by the mirror 66, and the fluorescence which the spectrum of another side was carried out with the dichroic mirror 65, passed along the image formation lens 72, and was detected by the photodetector 14 through the confocal drawing 75, and passed the dichroic mirror 65 passes along the image formation lens 73, and is detected by the photodetector 13 through the confocal drawing 76.

[0009] The 2nd conventional example described above can lead the fluorescence from a sample 19 to the light-receiving field of a photodetector 15 by setting the distance I to a photodetector 15 to the focal distance f and the confocal drawing 74 of the image formation lens 71 suitably. Similarly, the fluorescence from a sample 19 can be led to the light-receiving field of photodetectors 14 and 13 by setting the distance I to photodetectors 14 and 13 to the focal distance f and the confocal drawing 75 and 76 of the image formation lenses 72 and 73 suitably. [0010] <3rd conventional example> drawing 9 constitutes drawing 8 as follows. That is, the dichroic mirrors 64 and 65 of drawing 8, the image formation lenses 71 and 72 currently arranged among photodetectors 15 and 14, respectively, the confocal drawing 74 and 75 and a mirror 66, the image formation lens 73 currently arranged between photodetectors 13, and the confocal drawing 76 are not formed, but the image formation lens 77 and the confocal drawing 78 are formed among dichroic mirrors 4 and 64.

[0011] Thus, if it is made a configuration like the 3rd conventional example, while the same function as <u>drawing 8</u> will be obtained, compared with the conventional example of <u>drawing 8</u>, equipment becomes easy and is that the cost of it is cut down.

The <4th conventional example> Conventionally, as a flying spot microscope in which fluorescence detection is possible, it is indicated by the U.S. Pat. No. 5127730 number specification, this detects two fluorescence using the laser light source of two or more wavelength, and drawing 10 is drawing for explaining the 4th conventional example again. As a laser light source 50, the Kr-Ar laser light source 50 which carries out the coincidence oscillation of the laser beam (488nm, 568nm, and 647nm) is used.

[0012] The laser beam 51 of three wavelength oscillated from the laser light source 50 is set to two, 488nm and 568nm, by dual band pass filter 52a of an excitation filter 52, and is led to the fluorescence sample 55 through the objective lens (not shown) of the lower part of drawing with the dual dichroic mirror 54. Said objective lens and the dual dichroic mirror 54 are penetrated, it is reflected with a reflecting mirror 56, and two kinds of wavelength which emitted light as fluorescence from the sample 55 is led to the filter block 57. And a spectrum is carried out to each wavelength by dichroic mirror 57a for a photometry which it has in the filter block 57, and it is detected by photomultipliers (PMT) 58 and 59 respectively through Filters 57b and 57c. [0013] Thus, according to the flying spot microscope shown in drawing 10, double excitation observation can be performed combining the multi-line laser light source which oscillates two or more wavelength.

The <5th conventional example> On the other hand, the flying spot microscope which detects three fluorescence for the 5th conventional example is indicated, and <u>drawing 11</u> is drawing for explaining this. As for the laser beam (488nm and 514nm) 161 oscillated from the laser light source 160, only one one of wavelength is penetrated with the EKUSUTANARU filter 162. [0014] And it is reflected in an illustration lower part by the beam splitter 163, passes along XY scanning unit 164, and is condensed by the sample 165 through the ocular 166 and objective lens 167 in an optical microscope. In this case, the 165th page of a sample is the scanning unit 164, and two-dimensional scans the 165th page of a sample. Then, the fluorescence which emitted light from the sample 165 passes along an objective lens 167, an ocular 166, and the scanning unit 164.

[0015] And a beam splitter 163 is penetrated, the spectrum of the case of a two-wave photometry is carried out by the beam splitter 168, one of these is led to a photomultiplier 174, the spectrum of the spectrum of another side of a beam splitter 168 is carried out by the beam splitter 169, one of these is detected by the photomultiplier 173 through a filter 172, and another side of the spectrum of a beam splitter 169 is detected by the photomultiplier 171 through a filter 170.

[0016] Thus, suitably, the fluorescence from the irradiated laser beam 161 passes a beam splitter 163, and a spectrum is carried out by beam splitters 168 and 169, and it is respectively detected by the sample 165 by the photomultiplier 171,173,174.

[0017] In recent years, in fluorescence observation, not only a simple stain but the multiple stain is used abundantly. It carries out in order to visualize not only fluorescent staining but also a cell and the specific object of an in-house (singularity). Therefore, the indicator of the time of the

multiple stain must be carried out as a difference in the difference of a color with each clear dyeing part, i.e., fluorescence wavelength.

[0018] By the way, if there are the various methods in fluorescent staining extremely and the multiple stain is performed, a partial lap portion (crossover portion) may arise on fluorescence wavelength, and, as for <u>drawing 12</u>, it is shown.

[Translation done.]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平8-43739

(43)公開日 平成8年(1996)2月16日

(51) Int.Cl.6

識別記号

庁内整理番号 FI

技術表示箇所

G 0 2 B 21/00

G01N 21/64

E

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 10 頁)

(21)出願番号

特願平7~125150

(22)出願日

平成7年(1995)5月24日

(32)優先日

(31)優先権主張番号 特顧平6-109678

(33)優先権主張国

平6(1994)5月24日 日本(JP) (71)出願人 000000376

オリンパス光学工業株式会社

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号

(72)発明者 相方 隆

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オリ

ンパス光学工業株式会社内

(72)発明者 島田 佳弘

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オリ

ンパス光学工業株式会社内

(72)発明者 李 政

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オリ

ンパス光学工業株式会社内

(74)代理人 弁理士 鈴江 武彦

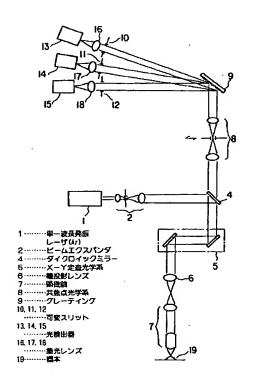
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 走査型光学顕微鏡

(57)【要約】

【目的】測光分離手段として波長依存性のあるフィルタ類を使用することなく、多重染色時の蛍光クロスオーバのないS/Nのよい蛍光検出の可能な走査型光学顕微鏡を得る。

【構成】少なくとも単一波長以上のレーザビームを出射し標本19に照射するレーザ光源手段(レーザ光源1,ビームエクスパンダ2,ダイクロイックミラー4,XY走査光学系5,隨投影レンズ6,顕微鏡7)と、標本19より発せられる蛍光を測光用光路上に配置されたグレーティング9と単一以上の可変幅スリット(10,11,12)を経由してこのスリット10~12に該当する光検出器13,14,15に導く測光分離手段を具備したことを特徴とする走査型光学顕微鏡。



10

【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも単一波長のレーザビームを走査して標本に照射するレーザ光源手段と、

1

前記標本からの光を検出する検出光学系と、

前記標本からの光を結像する結像光学系と、

この結像光学系の焦点位置に配置された共焦点絞りと、 この共焦点絞りを通過した蛍光を複数の波長に分ける少 なくとも1個のグレーティングと、

このグレーティングにより分光された前記標本からの光 を検出する光検出器と、

この光検出器に前記グレーティングからの導入される光 の幅を可変可能な少なくとも1個のスリットと、

を具備したことを特徴とする走査型光学顕微鏡。

【請求項2】 前記レーザ光源手段は少なくとも二波長以上のレーザビームを出射し標本に照射することを特徴とする請求項1記載の走査型光学顕微鏡。

【請求項3】 少なくとも単一波長のレーザビームを走査して標本に照射するレーザ光源手段と、

前記標本からの光を検出する検出光学系と、

前記標本からの光を結像する結像光学系と、

この結像光学系の焦点位置に配置された共焦点絞りと、 この共焦点絞りを通過した発散光を平行光線にするコリ メート光学系と、

このコリメート光学系の後方に配置され、所定の分光特性で前記標本からの蛍光を分光する少なくとも 1 個のダイクロイックミラーと、

このダイクロイックミラーで分光された標本からの光を 検出する光検出器と、

を具備したことを特徴とする走査型光学顕微鏡。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は単一以上の蛍光検出光学系と蛍光観察光学系を具備した走査型光学顕微鏡に関する。

[0002]

【従来の技術】

〈第1従来例〉従来、蛍光観察が可能な走査型光学顕微鏡として、米国特許4997242号明細書に開示されており、これは単一波長のレーザ光源を用いて単一、あるいは二つの蛍光観察を行うもので、図7はその第1従40来例を説明するための図である。図7に示すように、レーザ発振器24から射出されたレーザビームは、以下に述べる光学走査部材25により走査される。

【0003】すなわち、ビームスプリッタ23により反射され、第1ガルバノメータスキャナを構成するガルバノメータ46aと平面鏡35a、および凹面鏡42a、42bならびにガルバノメータスキャナを構成するガルバノメータ46bと平面鏡35bにより2次元走査したのち顕微鏡を通して標本上に照射される。これによって標本に発した蛍光は逆の光路をたどり、ビームスプリッ

タ32を通過したのち、単一蛍光時はフォトマルチプライヤ30へ、また二つの蛍光時はビームスプリッタ32により分光され、各々フォトマルチプライヤ30、フォトマルチプライヤ34によって検出される。なお、以上述べた構成以外に、接眼レンズ27、アイリス用ダイヤフラム31、33を備えている。

【0004】このような構成のものにおいて、図示しない標本からの蛍光は、接眼レンズ27、平面鏡35b、凹面鏡42a,42bを反射した後、平行光線となり、平面鏡35aで反射され、アイリス用ダイヤフラム31,33を通過してフォトマルチプライヤ30,34で検出される。

【0005】以上述べた第1従来例の結像光学系は、ダ イヤフラム31,33から凹面鏡42aまでの光路を大 きくとることによって、共焦点効果が得られる。対物レ ンズが焦点位置の時に標本からの蛍光は、凹面鏡42a からフォトマルチプライヤ34までの間で平行光線にな るので、フォトマルチプライヤ34に導かれる光ビーム 直径は、ダイヤフラム31、33の直径で決定される。 【0006】〈第2従来例〉図8に示すように、レーザ 光源1からのレーザビームは、適宜なるビーム直径に拡 大するための光学系であるビームエキスパンダ2を通 り、ビーム直径を拡大した後、レーザ波長を選択するた めのレーザラインフィルタ3でレーザ波長を選択してダ イクロイックミラー4で反射され、ガルバノミラー等の X一Y走査光学系5でXY偏光され、瞳レンズ6、顕微 鏡7を介してレーザビームは標本19上に照射され、標 本19をビーム走査することになる。

【0007】これにより励起された標本19からの蛍光は、顕微鏡7からのダイクロイックミラー4に至る経路を戻り、ダイクロイックミラー4を通過した光は、ダイクロイックミラー64で分光され、一方は結像レンズ71を通り、共焦点絞り74を通って光検出器15で検出される。

【0008】同様に、他方はダイクロイックミラー65で分光され、結像レンズ72を通り、共焦点絞り75を通って光検出器14で検出され、またダイクロイックミラー65を通過した蛍光は、ミラー66で反射され、結像レンズ73を通り、共焦点絞り76を通って光検出器13で検出される。

【0009】以上述べた第2従来例は、結像レンズ71の焦点距離fと共焦点絞り74へ光検出器15までの距離Iを適当に設定することにより、光検出器15の受光領域に標本19からの蛍光を導くことができる。同様に、結像レンズ72,73の焦点距離fと共焦点絞り75,76へ光検出器14,13までの距離Iを適当に設定することにより、光検出器14,13の受光領域に標本19からの蛍光を導くことができる。

【0010】<第3従来例>図9は図8を以下のように 構成したものである。すなわち、図8のダイクロイック

2

ミラー64,65と光検出器15,14の間にそれぞれ 配設されている結像レンズ71,72と共焦点絞り7 4,75ならびにミラー66と光検出器13の間に配設 されている結像レンズ73と共焦点絞り76を設けず、 ダイクロイックミラー4と64の間に結像レンズ77と 共焦点絞り78を設けたものである。

【0011】このように第3従来例のように構成にすると、図8と同様な機能が得られると共に、図8の従来例に比べて装置が簡単になり、コストダウンとなる。

<第4従来例>また、従来、蛍光検出が可能な走査型光学顕微鏡として、米国特許5127730号明細書に開示されており、これは複数の波長のレーザ光源を用いて、2つの蛍光を検出するもので、図10はその第4従来例を説明するための図である。レーザ光源50として、488nm, 568nm, 647nmのレーザ光を同時発振するKr-Arレーザ光源50を用いている。

【0012】レーザ光源50より発振された3つの波長のレーザ光51は、励起フィルタ52のデュアルバンドパスフィルタ52aで488nmと568nmの2つとなり、デュアルダイクロイックミラー54により図の下方の対物レンズ(図示せず)を介して蛍光標本55に導かれる。標本55から蛍光として発光された2種類の波長は、前記対物レンズ、デュアルダイクロイックミラー54を透過し反射鏡56で反射され、フィルタブロック57に導かれる。そして、フィルタブロック57に有する測光用ダイクロイックミラー57aにより、1つ1つの波長に分光されフィルタ57bおよび57cをそれぞれ介してフォトマルチプライヤ(PMT)58及び59により検出される。

【0013】このように、図10に示す走査型光学顕微鏡によれば、複数の波長を発振するマルチラインレーザ光源を組み合わせて、2重励起観察を行うことができる。

<第5従来例>一方、第5従来例には、3つの蛍光を検出する走査型光学顕微鏡が開示され、図11はこれを説明するための図である。レーザ光源160より発振された488nmと514nmのレーザビーム161は、エクスターナルフィルタ162により、どちらか1つの波長のみが透過される。

【0014】そして、ビームスプリッタ163により、 図示下方に反射されXYスキャニングユニット164を 通り、光学顕微鏡内の接眼レンズ166および対物レン ズ167を通り標本165に集光される。この場合、標 本165面はスキャニングユニット164で、標本16 5面を2次元に走査される。すると、標本165より発 光した蛍光は、対物レンズ167、接眼レンズ166、 スキャニングユニット164を通る。

【0015】そして、ビームスプリッタ163を透過し、2波長測光の場合はビームスプリッタ168により分光され、この一方はフォトマルチプライヤ174に導 50

かれ、ビームスプリッタ168の他方の分光はビームスプリッタ169により分光され、この一方はフィルタ172を介してフォトマルチプライヤ173により検出され、ビームスプリッタ169の分光の他方はフィルタ170を介してフォトマルチプライヤ171により検出される。

【0016】このようにして標本165に適宜、照射されたレーザ光161からの蛍光はビームスプリッタ163を通過し、ビームスプリッタ168及び169により分光され、各々、フォトマルチプライヤ171, 173, 174によって検出される。

【0017】近年、蛍光観察においては、単染色のみならず、多重染色が多用されている。もとより蛍光染色は細胞、組織内の特定対象を可視化(特異性)する為に行う。故に多重染色時は各々の染色部位が明確な色の差、即ち蛍光波長の違いとして標識されなければならない。

【0018】ところで蛍光染色には極めて多種の方法があり、多重染色を行うと蛍光波長に部分的な重なり部分(クロスオーバ部分)が生じることがあり、図12はそれを示している。

[0019]

【発明が解決しようとする課題】前述した第1従来例では、凹面鏡42a,42bからダイアフラム31,33までの光路長を、共焦点効果を得るために、大きく取らねばならないので、装置が大型化する。さらに第1従来例を小型化するために、図7のミラー100a,100b,100cのように反射させねばならないが、これは光量をロスする原因になる。

【0020】図8の第2従来例では、各チャンネルに共 焦点絞り74~76および結像レンズ15,14,13 を必要とするので、装置が複雑になり、コスト高とな る。図9の第3従来例では、ダイクロイックミラー6 4,65を配置し、3チャンネル構成となっているの で、光検出器14は15よりも光路長が大きくなり、ま た光検出器13は14よりも光路長が大きくなる。従っ て、光検出器13,14の受光領域に光ビームが完全に 導かれなくなる。

【0021】図9の第3従来例では、光検出器15,14,13の受光領域にロスなく標本19からの蛍光を導くには、結像レンズ77の焦点距離fを大きくしなければならない。しかし、焦点距離fを大きくすると、装置が大型化するという欠点がある。

【0022】また図10の第4従来例または図11の第5従来例では、これら多重染色による複数の蛍光波長を分割する手段として、ビームスプリッタ(ダイクロイックミラー)54または163を使用し、更に検出する蛍光波長を限定する為に、様々な種類のシャープカットフィルタやバンドパスフィルタ52a,52b,52c、57a,57b,57cまたは168,169,170,172を使用する必要がある。これらは使用するレ

ーザ波長や蛍光染色に合わせ、その都度準備する必要も ある。

【0023】一般的に、これらの波長依存性のあるフィルタ類52a~52c、57a~57c、168~170、172は非線形性であり、蛍光波長のクロスオーバを取り除こうとすると、蛍光量のかなりの部分を検出する前に捨て去ることとなる。このことにより、検出のS/Nが落ちる。また染色の種類によっては蛍光波長のクロスオーバが大きいものも存在する。従って、前述した第4従来例または第5従来例では該検出そのものが不可10能となる。

【0024】本発明の第1の目的は前記不具合を解消し、多重染色時の各々の蛍光波長を検出するための波長依存性のあるフィルタ類を使用することなく、S/Nの良い検出を行うことができる走査型光学顕微鏡を提供することにある。

【0025】本発明の第2の目的は前記不具合を解消し、標本を反射して得られる蛍光を光検出器にロスなく導くことができ、しかも小型で安価となる走査型光学顕微鏡を提供することにある。

[0026]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため、請求項1に対応する発明は、少なくとも単一波長のレーザビームを走査して標本に照射するレーザ光源手段と、前記標本からの光を検出する検出光学系と、前記標本からの光を結像する結像光学系と、この結像光学系の焦点位置に配置された共焦点絞りと、この共焦点絞りを通過した蛍光を複数の波長に分ける少なくとも1個のグレーティングと、このグレーティングにより分光された前記標本からの光を検出する光検出器と、この光検出器に前記グレーティングからの導入される光の幅を可変可能な少なくとも1個のスリットと、を具備したことを特徴とする走査型光学顕微鏡である。

【0027】前記目的を達成するため、請求項2に対応する発明は、前記レーザ光源手段として少なくとも二波長以上のレーザビームを出射し標本に照射することを特徴とする請求項1記載の走査型光学顕微鏡である。

【0028】前記目的を達成するため、請求項3に対応する発明は、少なくとも単一波長のレーザビームを走査して標本に照射するレーザ光源手段と、前記標本からの光を検出する検出光学系と、前記標本からの光を結像する結像光学系と、この結像光学系の焦点位置に配置された共焦点絞りと、この共焦点絞りを通過した発散光を平行光線にするコリメート光学系と、このコリメート光学系の後方に配置され、所定の分光特性で前記標本からの蛍光を分光する少なくとも1個のダイクロイックミラーと、このダイクロイックミラーで分光された標本からの光を検出する光検出器を具備したことを特徴とする走査型光学顕微鏡である。

[0029]

【作用】請求項1に対応する発明によれば、単一波長のレーザビームを標本に照射し、標本からくる蛍光が測光分離手段により分離され、かつ光検出器によって検出されるので、S/Nが良く、蛍光波長の分離ができる。

【0030】請求項2に対応する発明によれば、二波長以上のレーザビームを標本に照射し、標本からくる蛍光が測光分離手段により分離され、光検出器によって検出されるので、請求項1に対応する発明に比べて更に多様な蛍光波長の分離ができる。

【0031】請求項3に対応する発明によれば、少なくとも1つのダイクロイックミラーで標本を反射して得られる蛍光を光検出器にロスなく導くことができ、しかも小型で安価となる。

[0032]

【実施例】以下、本発明の実施例について図面を参照して説明する。

〈第1実施例〉図1は本発明の走査型光学顕微鏡の第1 実施例の光学系を示す図である。本実施例は、レーザ光源1は単一波長例えば488nmのレーザビームを出射し、標本19に照射する。レーザ光源1からのレーザ光は、後述するレーザ光源手段および測光分離手段に導かれる。レーザ光源手段はビームエクスパンダ2、ダイクロイックミラー4、X-Y走査光学系5、瞳投影レンズ6、顕微鏡7を順次介して標本19に導くように構成されている。

【0033】また測光分離手段は、標本19からの蛍光をダイクロイックミラー4にて分離したのち、共焦点光学系8、グレーティング9、幅を変更可能なスリット10、11、12、集光レンズ16、17、18、光検出器13、14、15からなっている。

【0034】このような構成のものにおいて、標本19から発した蛍光は、顕微鏡7から共焦点光学系8を通過したのち、グレーティング9に至る。勿論この時、共焦点光学系8をバイパスさせることも可能である。グレーティング9に至った蛍光はその波長に合わせ、0次~n次光に分けられる。これらの各次光には各々スリット10、11、12、集光レンズ16、17、18、光検出器13、14、15が対応する。各々、スリット10、11、12の幅を変化させることで、検出する各々の蛍光波長範囲が変更可能となる。

【0035】以上述べた第1実施例によれば、測光分離手段としてダイクロイックミラー、シャープカットフィルタ、パンドパスフィルタ等の波長依存性のあるフィルタ類を使用することがないので、多重染色時の蛍光クロスオーバのないS/Nのよい検出が可能になる。

【0036】<第2実施例>図2は、本発明の第2実施例の光学系を示す図であり、前述の第1実施例のビームエクスパンダ2とダイクロイックミラー4の間の光路上に、新たにダイクロイックミラー22およびレーザラインフィルタ3を設け、さらにダイクロイックミラー22

には、単一あるいは複数波長同時発振レーザ光源20からのレーザ光をビームエクスパンダ2に拡大して照射する構成ように構成されている。これ以外のダイクロイックミラー4で反射された後、検出器1·3,14,15に至るまでの構成は第1実施例と同一である。

【0037】レーザ光源20としては、488nm、5 68nmのAr-Krレーザ光源、351nmのArレ ーザ光源を組合わせたものを用いる。以上述べた第2実 施例も、前述の第1実施例と同様な作用効果が得られ る。すなわち、レーザ光源1,20からの二波長以上の レーザビームを標本19に照射し、標本19からくる蛍 光がグレーティング9により分離され、光検出器13, 14. 15によって検出されるので、S/Nが良く、第 1 実施例に比べて更に多様な蛍光波長の分離ができる。 【0038】 <第3実施例>図3は、本発明の第3実施 例の光学系を示す図であり、前述の第1実施例のレーザ 光源1を、例えば351nm, 458nm, 488n m, 514.5 n mのマルチラインArレーザ光源から なる複数波長同時発振レーザ光源21に変更し、ビーム エクスパンダ2とダイクロイックミラー4の間に、レー ザラインフィルタ3を設けたものであり、これ以外の構 成は前述の第1実施例と同一である。

【0039】第3実施例によれば、レーザ光源21からの二波長以上のレーザビームを標本19に照射し、標本19からくる蛍光がグレーティング9により分離され、光検出器13,14,15によって検出されるので、S/Nが良く、第1実施例に比べて更に多様な蛍光波長の分離ができる。

【0040】<第4実施例>図4は、本発明の第4実施例の光学系を示す図であり、図1の実施例と異なる点は、以下のように構成したものである。すなわち、標本19からの反射光を集光する結像レンズ61と、結像レンズ61の結像位置に配置された共焦点絞り62と、この共焦点絞り62を通過する発散光(拡がり角をもつビーム)を平行光線にするコリメート光学系63と、このコリメート光学系63の後方に配置され、所定の分光特性で標本19からの蛍光を分光する2個のダイクロイックミラー64、65と、ダイクロイックミラー65から得られる分光を反射して光検出器13に導くミラー66を設けた40

【0041】このような構成のものにおいて、コリメート光学系63により、共焦点絞り62を通過した光(拡散光)は平行光に変換される。従って、共焦点絞り62を通過した後の光を所定の波長毎に分光して異なる複数の波長の光をそれぞれの光検出器15,14ならびに13によって測光することができる。

【0042】この場合、共焦点絞り62からどのような 距離に光検出器15,14,13を配置しても、測定光 束はコリメート光学系63により平行光に変換されるこ とから、全光量がロスなく、ダイクロイックミラー6 4,65、ミラー66を介して光検出器15,14ならびに13に入射する。従って、ダイクロイックミラー6 4,65、光検出器15,14ならびに13は、光学上の制約を受けることなく、自由に配置できる。

【0043】<第5実施例>図5は、本発明の第4実施例の光学系を示す図であり、図4のコリメート光学系63を、以下のようなコリメート光学系67としたものである。すなわち、コリメート光学系67は、片面が平面の凸レンズ、片面が球面上の凸レンズとし、かつこの凸レンズの平面側の面に図示しない蒸着膜にピンホールを形成したものである。

【0044】 このように構成することにより、コリメート光学系67を通過した光ビームは平行光線になり、ダイクロイックミラー64,65で分光され、光検出器15,14ならびに13に受光領域から外れることなく導かれる。

【0045】コリメート光学系67は、共焦点絞りを兼ねているので、小型でかつ安価にできる。

〈第6実施例〉図6(a)は、本発明の第6実施例の光学系を示す図であり、図5の実施例のコリメート光学系67を、凸レンズ67aと凹レンズ67bの組み合わせたものとし、測光分離手段はグレーティング9で構成し、さらに光の幅を変更可能なスリット10,11,12、集光レンズ16,17,18、光検出器13,14,15から構成したものである。

【0046】このような構成のものにおいて、図示しない標本から発した蛍光は、図示しない顕微鏡、瞳投影レンズ、XーY走査光学系、ダイクロイックミラーを通過し、結合レンズ61、共焦点絞り62、コリメート光学系67を通ってグレーティング9に至る。蛍光は、その波長に合わせ、0次~n次光に分けられる。これらの各次元には、各々スリット10~12、集光レンズ16~18、光検出器13~15が対応する。各々、スリット10~12の幅を変化させることで、検出する各々の蛍光波長範囲が変更可能となる。

【0047】第6実施例では、コリメート光学系67を、凸レンズ67aと凹レンズ67bの組み合わせたものとすることにより、目的のビーム直径にするのに小型化ができる。これは、図6(b)に示すように、コリメート光学系67として凸レンズのみで構成した場合に比べてである。なお、ビーム直径は、グレーティング9の格子間隔に対して十分に大きくする必要がある。

[0048]

【発明の効果】本発明によれば、測光分離手段として波 長依存性のあるフィルタ類を使用することなく、多重染 色時の蛍光クロスオーバのないS/Nのよい蛍光検出の 可能な走査型光学顕微鏡を提供できる。また、本発明に よれば、標本を反射して得られる蛍光を光検出器にロス なく導くことができ、しかも小型で安価となる走査型光 9

学顕微鏡を提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の走査型光学顕微鏡の第1実施例を示す 図

【図2】本発明の走査型光学顕微鏡の第2実施例を示す図。

【図3】本発明の走査型光学顕微鏡の第3実施例を示す図。

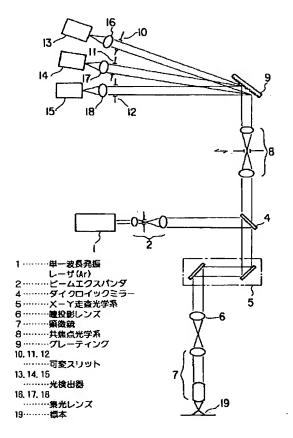
【図4】本発明の走査型光学顕微鏡の第4実施例を示す図。

【図5】本発明の走査型光学顕微鏡の第5実施例を示す 図。

【図6】本発明の走査型光学顕微鏡の第6実施例を示す図。

【図7】第1従来例を示す図。

【図1】



【図8】第2従来例を示す図。

【図9】第3従来例を示す図。

【図10】第4従来例を示す図。

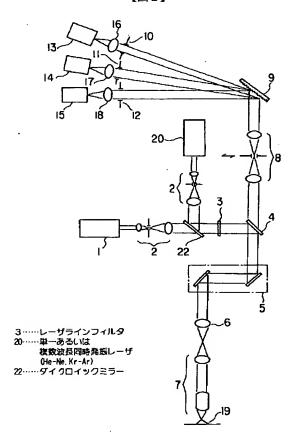
【図11】第5従来例を示す図。

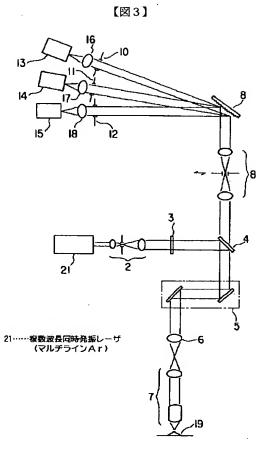
【図12】蛍光のクロスオーバを示す図。

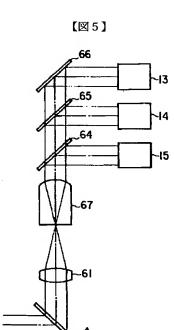
【符号の説明】

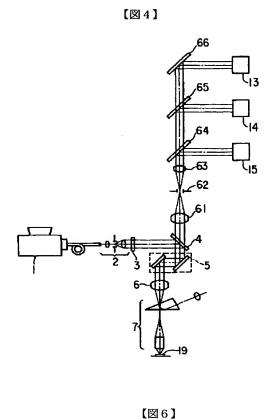
1…単一波長発振レーザ光源、2…ビームエクスパンダ、4…ダイクロイックミラー、5…XY走査光学系、6…瞳上投影レンズ、7…顕微鏡、8…共焦点光学系、9…グレーティング、10,11,12…可変スリット、13,14,15…光検出器、16,17,18…集光レンズ、19…標本、21,29…レーザ光源、61…結像レンズ、62…共焦点絞り、63,67…コリメータ光学系、64,65…ダイクロイックミラー、66…ミラー。

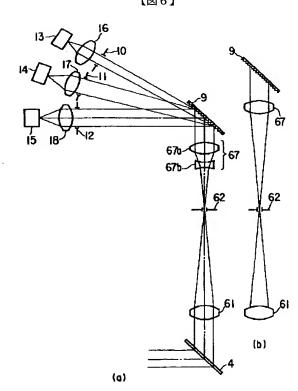
【図2】

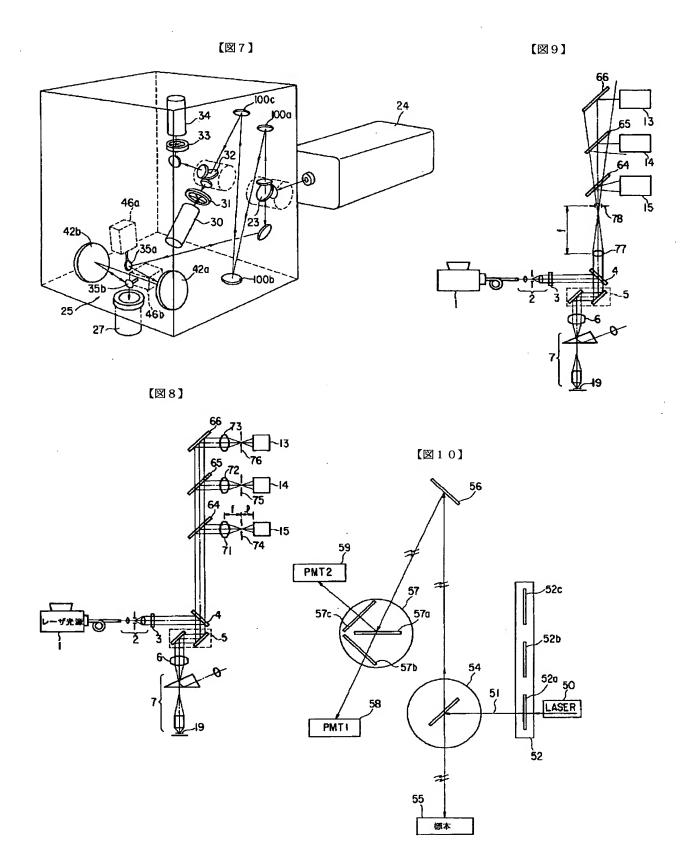


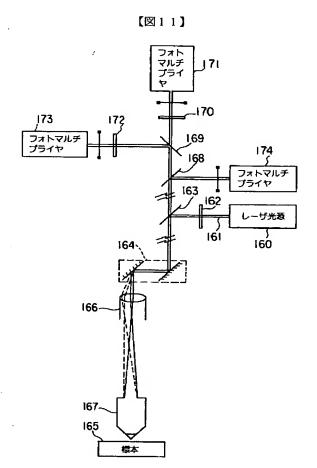


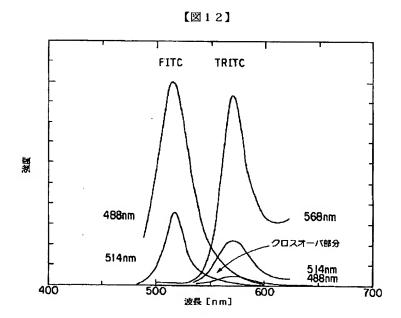












フロントページの続き

(72)発明者 佐々木 浩 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オリ ンパス光学工業株式会社内